# WEST

Generate Collection Print

L1: Entry 1 of 6

File: DWPI

Oct 13, 2000

DERWENT-ACC-NO: 2001-094942

DERWENT-WEEK: 200128

COPYRIGHT 2002 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Optical recording medium, comprises semi-transparent reflecting film of

silver-palladium-copper alloy, laminated on information layers

INVENTOR: ARATANI, K; IWASAKI, M; JINUSHI, K; MIYAKE, R; UENO, T

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE CODE
FURUYA KINZOKU KK FURUN
SONY CORP SONY
SONY DISK TECHNOLOGY KK SONY
FURUYAMETALS CO LTD FURUN
SONY DISC TECHNOLOGY INC SONY

PRIORITY-DATA: 1999JP-0089071 (March 30, 1999)

#### PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
JP 2000285517 A	October 13, 2000		010	G11B007/24
US 6228457 B1	May 8, 2001		000	B32B003/00

#### APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
JP2000285517A	March 30, 1999	1999JP-0089071	

US 6228457B1 September 20, 1999 1999US-0399108

INT-CL (IPC): B32 B 3/00; C22 C 5/06; G11 B 7/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000285517A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Optical recording medium (6) comprises information layers (9,10) laminated to a reflective film (5). Semi-transparent reflecting films (3,4) are present on the information layers. The semi-transparent reflecting film comprises a thin film of silver-palladium-copper (Ag-Pd-Cu) alloy consisting of 0.5-3 weight% of palladium and 0.1-3 weight% of copper.

USE - For optical recording.

ADVANTAGE - The semi-transparent reflecting film has good weather resistance and improved bondability with substrates. The presence of the semi-transparent reflecting film enhances the reliability of the recording medium. Semi-transparent film of required thickness is obtained.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the drawing of the recording medium with

the semitransparent reflecting film.

Semi-transparent reflecting films 3,4

Reflective film 5

Optical recording medium 6

Information layers 9,10 ABSTRACTED-PUB-NO:

US 6228457B EQUIVALENT-ABSTRACTS:

NOVELTY - Optical recording medium (6) comprises information layers (9,10) laminated to a reflective film (5). Semi-transparent reflecting films (3,4) are present on the information layers. The semi-transparent reflecting film comprises a thin film of silver-palladium-copper (Ag-Pd-Cu) alloy consisting of 0.5-3 weight% of palladium and 0.1-3 weight% of copper.

USE - For optical recording.

ADVANTAGE - The semi-transparent reflecting film has good weather resistance and improved bondability with substrates. The presence of the semi-transparent reflecting film enhances the reliability of the recording medium. Semi-transparent film of required thickness is obtained.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the drawing of the recording medium with the semitransparent reflecting film.

Semi-transparent reflecting films 3,4

Reflective film 5

Optical recording medium 6

Information layers 9,10

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/4

TITLE-TERMS: OPTICAL RECORD MEDIUM COMPRISE SEMI TRANSPARENT REFLECT FILM SILVER PALLADIUM COPPER ALLOY LAMINATE INFORMATION LAYER

DERWENT-CLASS: G06 L03 M26 P73 T03 W04

CPI-CODES: G06-C06; G06-D07; L03-G04B; M26-B01; M26-B01C; M26-B01N;

EPI-CODES: T03-B01; W04-C01;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C2001-028323 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2001-072010

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公閱番号 特開2000-285517 (P2000-285517A)

(43)公開日 平成12年10月13日(2000.10.13)

(51) Int.CL7		識別記号	<b>F</b> I		デーマコート <sup>*</sup> (参考)
G11B	7/24	538	G11B	7/24	538C 5D029
C 2 2 C	5/06		C 2 2 C	5/06	Z

## 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 10 頁)

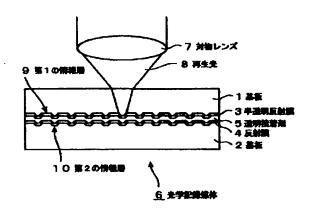
(21)出顧番号	特額平11-89071	(71)出顧人	000002185
			ソニー株式会社
(22)出廣日	平成11年3月30日(1999.3.30)	Ì	東京都品川区北岛川6丁目7番35号
		(71)出顧人	000136561
			株式会社フルヤ金属
		İ	東京都豊島区南大塚2丁目37番5号
		(71)出廣人	594064529
			株式会社ソニー・ディスクテクノロジー
			東京都品川区北岛川6-7-35
		(74)代理人	100080883
			弁理士 松膜 秀盛
		1	
			最終頁に統

### (54) 【発明の名称】 光学記録媒体

## (57)【要約】

【課題】 半透明反射膜の耐候性が改善され、かつ半透明反射膜と基板との接合性が強化され、より高い信頼性が得られる光学記録媒体を提供する。

【解決手段】 光学記録媒体6において、再生光8が入射する側には第1の情報層9が配され、さらに再生光8が入射する側とは反対側には第2の情報層10が配されている。第1の情報層9の半透明反射膜3は、0.5~3.0wt%のPdおよび0.1~3.0wt%のCuを含有するAgPdCu合金薄膜、または、0.5~3.0wt%のPdおよび0.1~3.0wt%のTiを含有するAgPdTi合金薄膜からなる。波長650nmにおいては、AgPdCu合金薄膜の最適な膜厚は5~18nmとなる。また、AgPdTi合金薄膜の最適な膜厚は5~18nmとなる。波長400nmにおいては、AgPdCu合金薄膜の最適な膜厚は10~25nmとなる。また、AgPdTi合金薄膜の最適な膜厚は15~25nmとなる。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半透明反射膜を有する情報層と反射膜を 有する情報層が合わせて2層以上積層され、共通の方向 からの光照射によって、情報の記録若しくは再生の少な くとも一方がなされる光学記録媒体であって、

上記半透明反射膜は、0.5~3:0wt%のPd、お よび0.1~3.0wt%のCuを含有するAgPdC u合金薄膜からなることを特徴とする光学記録媒体。

【請求項2】 半透明反射膜は、厚さが10~25 nm であることを特徴とする請求項1記載の光学記録媒体。

【請求項3】 半透明反射膜は、厚さが5~18nmで あることを特徴とする請求項1記載の光学記録媒体。

【請求項4】 半透明反射膜を有する情報層と反射膜を 有する情報層が合わせて2層以上積層され、共通の方向 からの光照射によって、情報の記録若しくは再生の少な くとも一方がなされる光学記録媒体であって、

上記半透明反射膜は、0.5~3.0wt%のPd、お よび0.1~3.0wt%のTiを含有するAgPdT i 合金薄膜からなることを特徴とする光学記録媒体。

【請求項5】 半透明反射膜は、厚さが15~25 nm 20 であることを特徴とする請求項4記載の光学記録媒体。 【請求項6】 半透明反射膜は、厚さが5~18 nmで あることを特徴とする請求項4記載の光学記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光学記録媒体、特 にその少なくとも1つの情報層に半透明反射膜を有する 光学記録媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】DVD (Digital Versat ile Disc)などに見られる光ディスクは、厚さ が0.6mmの透明プラスティック基板2枚を、これら 基板に形成された凹凸のピットからなる情報層がその接 着面となるように貼り合わされることにより作製されて いる。いくつかの種類がある再生専用DVDの中には、 上記2枚の基板にそれぞれ異なる情報があらかじめ記憶 されている、いわゆる2層ディスクと呼ばれるタイプの ディスクがある。

【0003】この2層ディスクの再生を行うときは、い ずれか一方のディスク表面から再生光を入射させて行う ので、2つの異なる情報層を短時間にアクセスできると いう利点がある。再生光入射側の第1の情報層の反射膜 は、入射光のうち、その一部を反射し、他の一部を透過 させるように設計されている。そのため、光入射側から 見て奥に位置する第2の情報層にも再生光が到達でき、 そこでの反射光が再び第1の情報層の反射膜を透過でき て、第2の情報層の再生を可能としている。

【0004】第1の情報層と第2の情報層とは、透明な スペーサーと呼ばれる接着材料により、お互いの再生信 号が干渉しない距離だけ離されているため、対物レンズ 50 半透明反射膜と基板との接合性が強化され、より高い信

のフォーカス位置をおのおのの情報層に対応した位置に 合わせることにより、それぞれの層の情報を高品質に再 生することが可能である。このような再生方式を実現す る上では第1の情報層の反射膜設計が極めて重要とな る。この反射膜を、以降、一部の光を透過させるという 意味から半透明反射膜と呼ぶことにする。

【0005】従来、半透明反射膜の材料としてAuある いはSiが、所望の反射率、透過率などの光学特性を満 足するうえ、スパッタリング法などにより容易に薄膜を 形成できるということから一般に用いられていた。ま た、情報層に形成される微細な凹凸ピットに対し、安定 した被覆性が得られ、さらに光学記録媒体としての耐候 性にも優れているという長所をも有している。

【0006】しかしながら、Auは材料コストが高いと いう問題がある。一方、Siは相対的に安価な材料であ るが、透明接着剤あるいはプラスティック基板との接着 力が弱いため、曲げ、反り、あるいは吸湿などに対する 信頼性が十分ではない。さらに、Si膜は、金属に比較 して、スパッタリング室内に付着した膜がはがれ易いた め、スパッタリングプロセス装置内で発生するパーティ クルが多く、エラーレートの悪化を招くという問題もあ る。

【0007】これらの問題を解決するために、最近では AuやSiの代替材料としてAgが検討されている。し かしながら、Agは塩素、硫黄、およびそれらの化合物 やイオンとの反応性に富むため、たとえば海水や汗など が基板を通して侵入することによって容易に腐食される という問題を有している。

【0008】 これらに対し、特開昭57-186244 30 号公報、特開平7-3363号公報、および特開平9-156224号公報には、Agに所定の不純物を添加す ることにより、耐候性を向上させる技術が開示されてい る.

【0009】すなわち、特開昭57-186244号公 報にはAgCu合金(Agの含有量が40原子%以上) について、特開平7-3363号公報にはAgMg合金 (Mgの含有量が1~10原子%以上)について、特開 平9-156224号公報にはAgOM (MはSb、P d、Pt)合金(Oの含有量は10~40原子%、Mの 40 含有量は0.1~10原子%) についての技術が開示さ れている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら の合金材料においても、耐候性や、薄膜を形成した場合 の反射率、透過率についての究明は必ずしも十分になさ れていない。特に、半透明反射膜として用いられる膜厚 の薄い領域についての検討は未だなされていない。

【0011】本発明は、このような課題に鑑みてなされ たものであり、半透明反射膜の耐候性が改善され、かつ 類性が得られる光学記録媒体を提供することを目的とする。 さらに、本発明は安定した再生が可能な光学記録媒体を提供することを目的とする。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】本発明の光学記録媒体は、半透明反射膜を有する情報層と反射膜を有する情報層が合わせて2層以上積層され、共通の方向からの光照射によって、情報の記録若しくは再生の少なくとも一方がなされる光学記録媒体であって、半透明反射膜が、0.5~3.0wt%のPd、および0.1~3.0w10t%のCuを含有するAgPdCu合金薄膜からなるものである。

【0013】また、本発明の光学記録媒体は、半透明反射膜を有する情報層と反射膜を有する情報層が合わせて2層以上積層され、共通の方向からの光照射によって、情報の記録若しくは再生の少なくとも一方がなされる光学記録媒体であって、半透明反射膜が、0.5~3.0 wt%のPd、および0.1~3.0 wt%のTiを含有するAgPdTi合金薄膜からなるものである。

【0014】本発明の光学記録媒体によれば、半透明反 20 射膜を、0.5~3.0wt%のPd、および0.1~3.0wt%のCuを含有するAgPdCu合金薄膜、または、0.5~3.0wt%のPd、および0.1~3.0wt%のTiを含有するAgPdTi合金薄膜にすることにより、高温高湿の雰囲気においても透過率の増加といった光学特性が変化すること、または黒いシミが発生することを防止でき、さらに、塩水に浸漬された場合においても膜が白濁化すること、またはAg薄膜と基板の間に塩水が浸透しAg薄膜が基板から部分的に浮くことを防止できる。 30

#### [0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図1~4、および表1~3を参照しながら説明する。まず、本発明に係る光学記録媒体の構成について説明する。図1は、本発明に係る光学記録媒体の一例を示した傾面図である。この例による光学記録媒体6はDVDとよばれている高密度の光学記録媒体である。光学記録媒体6は、図面上で上方に透明な基板1を有し、また下方に透明ないし不透明な基板2を有している。これら基板1および2は、たとえばポリカーボネート等のプラスチ40ックにより作られている。

【0016】基板1の片面には、第1の情報層9が設けられている。この第1の情報層9は、情報ピットと半透明反射膜3とにより構成されている。この情報ピットは、たとえば情報に応じて凹凸パターンが形成されている。

【0017】また、基板2の片面には、基板1と同様に、第2の情報層10が設けられている。この第2の情報層10は、情報ビットと反射膜4とにより構成されている。

【0018】基板1の第1の情報層9が形成された面と、基板2の第2の情報層10が形成された面とは、所定の厚さの透明接着削5により貼り合わされている。これによって、2つの情報層9および10を有する、一体の光学記録媒体が形成されることになる。この結果、再生光8が入射する側には第1の情報層9が配されることになり、さらに再生光8が入射する側とは反対側には第2の情報層10が配されることになる。

【0019】つぎに、図1の光学記録媒体6についての、信号の再生方法について説明する。図1の光学記録媒体6において、第一の情報層9の信号の再生は、基板1側から入射する再生光8を第1の情報層9に集光させることにより行う。一方、第2の情報層10の信号の再生は、対物レンズ7の焦点位置を第2の情報層10に移動させ、第2の情報層10に再生光8を集光することにより行う。

【0020】ここで、第2の情報層10の信号の再生に あたっては、再生光8が第1の情報層9を透過する必要 がある。このため、第1の情報層9には、いわゆる半透 明反射膜が用いられる。この半透明反射膜は、入射光の うち一部の光を反射させ、また他の一部の光を透過させ る性質を持っている。

【0021】第1の情報層9の半透明反射膜3は、作製の容易さ等からスパッタリング法、一般には、マグネトロンスパッタリング法により形成される。また、第2の情報層10の反射膜4は、従来の反射膜と同様に高反射率を有するA1, Au, Agあるいはそれらの合金により、上述のスパッタリング法により形成される。

【0022】つぎに、第1の情報圏9の半透明反射膜3 30 について詳細に説明する。半透明反射膜3を形成する場合、一般にその膜厚の増加とともに反射率R1(%)は高くなり、逆に透過率T1(%)は減少する。また、反射する光、および透過する光の他に、膜に吸収される光がある。この吸収される光の割合を吸収率A1という。ここで、半透明反射膜3に入射する光量を100(%)とすると、つぎの式が成立する。

R1+T1+A1=100(%) (1)

【0023】上述のような2つの情報層9および10を 有する光学記録媒体において、再生が良好であるための 条件としては、第1の情報層9からの戻り光量S1

(%) と、第2の情報圏10からの戻り光量S2(%) とが十分に大きいことが必要である。これらの値S1お よびS2は、それぞれの情報圏9および10での反射率 R1およびR2に比例する。

【0024】再生専用のいわゆるROM(read only memory)記録媒体の場合、反射率が約10%以上であれば再生が可能である。これは反射率が約10%以下になると、ディスク表面と空気との界面で生じる反射光と、情報層からの反射光とを識別することが50 困難となり、フォーカス制御ができなくなるからであ

る.

【0025】半透明反射膜3は、再生光8の入射側に配 置されるため、戻り光量S1はそのまま半透明反射膜3 の反射率R1に比例した量だけの信号となる。ここで、 基板1での光の吸収は極めて小さいので、戻り光量S1 =反射率R1としてよい。

【0026】一方、戻り光量S2は、光路の途中に半透 明反射膜3が存在するので、その影響のため多少複雑に なる。そこで、戻り光量S2に対する、半透明反射膜3 の影響を計算により求めてみる。まず、半透明反射膜3 10 に入射する光量のうち、半透明反射膜3を透過して第2 の情報層10に到達する光量の割合は、半透明反射膜3 の透過率T1 (=100-R1-A1)で表される。つ\*

> $S2 = (100-R1-A1)^2 \times R2/10000$ (2)

【0028】ここで、Agからなる半透明反射膜3を例 として、上式について検討してみる。測定波長を650 nmとし、半透明反射膜3の膜厚を10nmとすると、 反射率R1=26%となり、吸収率A1=13%とな る。また、第2の情報層10の反射膜4の反射率R2= のことから、戻り光量S1=26%、戻り光量S2=3 0%となる。これにより戻り光量S1およびS2ともに 10%以上となるので、十分な信号を得ることが可能と なる.

【0029】つぎに、光学記録媒体の半透明反射膜3に ついて行った、耐候性の検討結果を説明する。半透明反 射膜3の膜厚は、従来の反射膜の膜厚と比較すると、極 めて薄い領域にある。したがって、半透明反射膜3は十 分な耐候性を有することが必要である。

【0030】本発明においては、まず、PdおよびCu 30 をAgに固溶させたAgPdCu合金のスパッタリング ターゲットを作製した。また、PdおよびTiをAgに 固溶させたAgPdTi合金のスパッタリングターゲッ トを作製した。つぎに、これらいずれかのスパッタリン グターゲットを用いて、スパッタリング法により、それ らの合金薄膜の半透明反射膜を形成し、光学記録媒体を 得た。

【0031】ここで、Ag合金からなるスパッタリング ターゲット材料として、Pdを特に選択した理由は、ま ず、Pdの比重が12.0(g/cm³)であり、Ag 40 の比重10.5 (g/cm³) と比較すると、両者の比 重差が小さいということがあげられる。 このように比重 差が小さいと、合金を作製する際の溶融工程から冷却固 化工程において、添加元素であるPdの合金全体に対し ての偏折が抑制でき、均一な組成のスパッタリングター ゲットが容易に作製できる。さらに、合金を作製する工 程中で、金属間化合物が形成されないという利点もあ る.

【0032】また、Agは、硫黄と反応しやすいので大 気中に長時間放置されると、硫化銀(Ag2 S)となり※50 【0036】表1は、AgPdCu合金薄膜およびAg

\*いで、第2の情報層10に到達した光量のうち、第2の 情報層10の反射膜4で反射される光量の割合は、反射 膜4の反射率R2で表される。また、第2の情報層10 の反射膜4で反射される光量のうち、半透明反射膜3を 透過する光量の割合は、半透明反射膜3の透過率T1で 表される。この第1の情報層9の半透明反射膜3を透過 したものが戻り光量となる。

【0027】したがって、戻り光量は(T1×R2×T 1)/10000、あるいは(100-R1-A1)2 ×R2/10000で表される。したがって、第2の情 報層10からの戻り光量S2は、次式で表すことができ る.

※黒色化する。この結果、Ag薄膜の光学特性が劣化す る。また、Agは、塩素とも激しく反応して塩化銀(A gC1)となり白濁化する。この結果、Ag薄膜の光学 特性が劣化する。しかし、Agは、酸素、水素、あるい は水に対しては比較的安定な物質である。一方、Pd 80%とすると、戻り光量S2=30%となる。これら 20 は、高温に達しない限り硫黄や塩素と反応しにくい。し たがって、Pdは、硫黄や塩素に対して化学的に安定な 物質である。

> 【0033】また、AgにPdを一定量添加して溶融す ることにより、冷却後のAg結晶の粒界にPdを均一に 分散侵入させることができる。この結果、AgPd合金 とした場合、Agの耐酸素性・耐水素性と、Pdの耐塩 素性・耐硫黄性との相互作用により、塩素、水素、酸 素、硫黄という、大気中、あるいは特殊環境中で検討さ れる非金属元素による汚染や光学記録媒体に採用される 際に要求される環境や雰囲気下での高い耐候性の向上の 実現が可能になる。

【0034】つぎに、耐候性の試験方法について説明す る。ここでは、高温高温試験と塩素試験を行った。高温 高湿試験のサンプルは、平滑な表面を有するガラス基板 上に、半透明反射膜として厚さ10nmのAgPdCu 合金薄膜、またはAgPdTi合金薄膜をスパッタリン グ法により形成したものを用いた。高温高温試験は、沸 **鑑水から発生する水蒸気にこのサンブルを1時間暴露す** ることにより行った。

【0035】塩素試験のサンプルは、図1に示した光学 記録媒体の構造において、基板2のない状態のものを用 いた。すなわち、データに対応した凹凸ピットの形成さ れたポリカーボネート基板上に半透明反射膜であるAg PdCu合金薄膜、またはAgPdTi合金薄膜を10 nmスパッタリング法により形成し、その後に透明接着 **剤であるアクリル系紫外線硬化樹脂により上記の半透明** 反射膜を被覆した構造のものを用いた。塩素試験は、常 温で、5%濃度の塩水にこのサンプルを240時間浸漬 して行った。

\* [0037] PdTi合金薄膜についてした、高温高温試験結果およ び塩化試験結果を示したものである。 【表1】

材料組成 (w t %)	<b>高温高温20%</b>	<b>塩化試験</b> 結果
Ag	光学特性変化 (透過率增加)	白西多、芸板からの設別がれ
Agos, oPds, e	変化なし	基板からの酸剤がれ
Agar, aPda, a	黒いシミ発生中	基版からの観象がれ
Agsa sPd. s	黒いシミ発生大	基板からの機能がれ
Agos oPdo i Cual	変化なし	白濁少
Agent Pde + Cux i	変化なし	変化なし
Agent Pd. Cuat	変化なし	変化なし
Agen Pde Cuas	変化なし	変化なし
Ago, sPda s Cua s	変化なし	変化なし
Ages . Pdx . Cux:	黒いシミ発生小	変化なし
Agos Pdz . Cua .	変化なし	変化なし
Ag., Pd., Cu.	変化なし	変化なし
Ages Pds : Tis :	変化なし	
Agos Pdas Tias	変化なし	変化なし
Agen sPdis Tine	変化なし	変化なし
Agon Pds Tist	変化なし	変化なし
Age. Pd. Tiks	変化なし	変化なし
Agos Pd. : Tie.	黒いシミ発生小	変化なし
Agos Pds Tiss	変化し	変化なし
Age. Pds. Tiz.	変化なし	変化なし

【0038】まず、高温高温試験から得られた知見につ いて説明する。Ag薄膜では、光学特性の変化、詳しく は透過率の増加が認められた。また、AgPd合金薄膜 では、Pdが2.5~4.5wt%の場合に、黒いシミ の発生が認められた。この黒いシミの発生は、顕微鏡に よる観察の結果、微小領域で隆起が生じていることが原 因であると特明した。この微小領域の隆起は、データ再 30 られる。 生時のエラーレートの増加の原因となるため実用 L問題 となる。

【0039】 また、AgPdCu合金薄膜では、0.1 ~3. 0wt%Pdおよび0. 1~3. 0wt%Cuの 場合に、変化は認められなかった。しかし、3.5wt %PdとPd含有量が多い場合には黒いシミが認められ た。同様に、AgPdTi合金薄膜では、0.1~3. Owt%PdおよびO. 1~3. Owt%Tiの場合 に、変化は認められなかった。また、3.5wt%Pd とPd含有量が多い場合には黒いシミが認められた。こ のように、第三の元素としてCuやTiを添加すること により、耐候性の改善が認められ、より高い信頼性が得 Sht.

【0040】つぎに、塩化試験から得られた知見につい て説明する。Ag薄膜では、塩化によるものと思われる 膜の白濁化が認められた。また、Ag薄膜と基板の間に 塩水が浸透し、Ag薄膜が基板から部分的に浮いている 現象が認められた、これは、Ag薄膜とプラスティック 基板との密着力が弱いことに起因するものと考えられ

※【0041】また、AgPd合金薄膜、すなわちCuあ るいはTiの添加されていないAgPd合金薄膜では、 Pdの含有量によらず、AgPd合金薄膜と基板との間 に塩水が浸透し、薄膜が基板から部分的に浮いている現 象が認められた。これは、AgPd合金薄膜とプラステ ィック基板との密着力が弱いことに起因するものと考え

【0042】また、AgPdCu合金またはAgPdT i 合金では、Pd含有量がO. 1wt%以下と少ない場 合に、薄膜が部分的に腐食され白濁化する現象が観察さ れた。上述の白濁化、および基板からの膜剥がれは、い ずれもデータ再生時のエラーレートの増加の原因となる ため実用上問題となる。

【0043】これらに対し、AgPdCu合金薄膜また はAgPdTi合金薄膜では、0.1~3.0wt%P d、およびO、1~3. Owt%のCuあるいはTiが 40 添加された場合に、基板からの膜剥がれば観察されなか った。このように、第三の元素としてCuやTiを添加 することにより、耐候性が改善され、かつ基板との接合 性が強化され、より高い信頼性が得られた。

【0044】上述した高温高温試験結果および塩化試験 結果から、両試験をともにクリアする組成として、半透 明反射膜は、0.5~3.0wt%のPdおよび0.1 ~3. 0wt%のCuを含有するAgPdCu合金から なるもの、並びに、0.5~3.0wt%のPdおよび 0.1~3.0wt%のTiを含有するAgPdTi合 ※50 金薄膜からなるものが有効である。

【0045】つぎに、スパッタリングターゲット材料に ついて説明する。スパッタリングターゲット材料として CuやTiをAgに添加する場合には、CuやTiをA gに完全に固溶させることが困難である。したがって、 部分的にCuあるいはTiの組成が変動するため、その スパッタリングターゲットを用いて形成されたAgCu 合金薄膜、あるいはAgTi合金薄膜においても、Cu あるいはTiの組成が変動し、安定した耐候性あるいは 光学特性を得ることができない。

9

【0046】これに対し、AgPd合金に対してCuあ 10 るいはTiを添加すると、CuあるいはTiは比較的容 易に固溶することがわかった。これは、PdがAg, C u, Tiのそれぞれの原子と固溶することが確認されて いる。したがって、Pdが、固溶助剤としての作用を起 こして、固溶し難いAgとCuあるいはTiに対してそ れぞれの元素と1次固溶反応を起こしその後に残りの1 元素と2次固溶反応を起こして結合させることで、三元 素間で完全固溶体をつくることが可能になったものと考 えられる。

【0047】つぎに、光学記録媒体6の半透明反射膜3 20 について行った、光学特性の評価結果について説明す る。最初に、半透明反射膜の光学特性の評価方法につい て説明する。まず、平滑な表面を有するガラス基板上 に、半透明反射膜であるAgPdCu合金薄膜またはA gPdTi合金薄膜をスパッタリング法により形成し

【0048】その後、半透明反射膜の表面側から平行光 を入射させ、反射率、透過率、および吸収率の測定を行\* \*なった。なお、本測定法により得られた反射率などの光 学特性は、図1のような形態を有する光学記録媒体を用 いてレーザー光を情報層に集光させて測定した反射率な どの光学特性と異なった値を示す。このことについては 後に詳述する。

【0049】上述の光学特性の測定において、用いた波 長は400mmおよび650mmである。ここで、これ らの波長を選んだのは、650nmが通常の光ディスク システムに用いられている波長であり、また400nm が高密度記録化のための青色半導体レーザーの波長だか らである。これらの波長で十分な光学特性を有すること は重要なことである.

【0050】また、双方の波長に満足する光学特性を有 することも実用上おおきなメリットを有する。例えば、 650nmと400nmの双方の波長において、第1の 情報層9と第2の情報層10の再生を安定に行なうこと が可能な膜設計を行なっておくと、将来400nmの青 色レーザーを光源とする光ディスクシステムが開発され た場合に、650nmの赤色レーザーを用いた光ディス クシステムで再生が可能だったディスク媒体を、そのま ま青色レーザーのシステムで再生することが可能となる からである。

【0051】表2は、波長650nmの条件で、代表的 な組成を有する半透明反射膜について、反射率、透過 率、および吸収率を測定した結果を示したものである。 [0052]

【表2】

	Αg		Ag-L2wt%Pd- L3wt%Cu			Ag-L2wt%Pd- L3wt%Ti			
胸草	财		學學	财		***		蒙	<b>*</b>
5 am	17.0	70.8	122	185	685	130	195	665	140
10 nm	35.5	512	133	340	5 L 5	145	335	514	151
15 am	48.5	370	16.5	435	383	182	440	385	17.5
20 nm	61.0	200	19.0	5 & 5	20.5	2 L O	57.7	318	20.5

【0053】表2に見られるように、各組成とも膜厚の 増加とともに反射率は増加し、逆に透過率は減少し、ま た吸収率は増加する。各材料間の同じ膜厚に対する反射 率を見ると、膜厚により僅かに異なる値を示しており、 PdCuあるいはPdTiの添加により概ね僅かではあ るが反射率が低下し、吸収率が増加するという傾向が見 られる。しかし、これらはごく僅かの違いであり、膜厚 に換算すると1 n m程度、あるいはそれ以下の差として 見積もられるため、波長650mmでのこれらの材料間 での光学特性はほぼ同等と考えられる。

【0054】なお、戻り光量の算出にあたり上記の光学 特性実験方法で用いたサンプルと実際の光学記録媒体と の膜の境界条件が異なるため、以下のような手法により

※め、その値から図1に示されるような構造の光学記録媒 体、すなわち再生光の入射側の媒体を空気からプラスチ ック基板に変更し、第1の情報層からの戻り光量S1、 40 および第2の情報層からの戻り光量S2を算出した。

【0055】図2は、波長650nmにおけるAg薄膜 について、戻り光量S1と膜厚との関係、並びに、戻り 光量S2と膜厚との関係を示した図である。 また図3 は、波長400nmにおけるAg薄膜について、戻り光 量S1と膜厚との関係、並びに、戻り光量S2と膜厚と の関係を示した図である。図2から、安定したデータの 再生を行なうための条件、すなわちS1≥10%、およ びS2≥10%を同時に満足する膜厚を求めると、5n m以上、かつ18nm以下の範囲となる。また、図3か 補正を行なった。上記の実験結果から複素屈折率を求 ※50 らも同様に膜厚を求めると、10nm以上となる。上限

の値は、S2の曲線の外挿により26 nmと推定される。

11

【0056】したがって、Ag薄膜については、波長650nmにおいて安定した再生を行なうための半透明反射膜の膜厚範囲は5nm以上、18nm以下であり、400nmでは10nm以上、26nm以下となる。さらに、波長650nmおよび波長400nmの双方において、安定した再生を行なうために適した膜厚範囲は10\*

\* nm以上、18 nm以下となる。

【0057】表3は、波長400nmまたは650nmの条件で、膜厚10nmの各種組成のAgPdCu薄膜およびAgPdTi合金薄膜について、光学特性を測定した結果を示すものである。測定方法は前述のガラスサンブルを用いた方法と同じである。

[0058]

【表3】

cうために通した膜母範囲		<b>夏400</b> :	【表3】 n m	放長650nm			
	反射率		明似率			現取率 (%)	
Aπ	15.4	758	8.8	3 5 5	51.2	1 3 3	
Ag-0.1%Pd-0.1%Cu	15.5	765	8.0	367	525	10.8	
Ag-0.5%Pd-0.1%Cu	15.8	768	7. 4	36.7	527	106	
Ag-1.0%Pd-0.1%Cu	16.2	759	7. 9	365	5 2 6	109	
Ag-1,5%Pd-0.1%Cu	149	761	9. 0	35.8	5 L 9	123	
Ag-2.0%Pd-0.1%Cu	152	75.3	9. 5	353	523	124	
Ag-2.5%Pd-0.1%Cu	165	75.2	8.3	349	525	126	
Ag-3.0%Pd-0.1%Cu	16.1	750	8.9	342	521	137	
Ag-3.5%Pd-0.1%Cu	16.2	741	9.7	3 5. 1	525	124	
Ag-3.0%Pd-0.5%Cu	159	744	9.7	346	510	124	
Ag-3,0%Pd-1,0%Cu	149	748	103	345	525	130	
Ag-3,0%Pd-1,5%Cu	155	745	10.0	347	527	126	
Ag-3.0%Pd-2.0%Cu	157	748	2.7	35.1	5 2 2	117	
Ag-3.0%Pd-2.5%Cu	1 6 2	718	100	342	523	135	
Ag-3.0%Pd-3.0%Cu	154	729	1 L 7	346	5 3 1	123	
Ag-3.0%Pd-3.5%Cu	15.2	720	128	342	521	137	
Ag-0.1%Pd-0.1%Ti	13.5	754	1 L O	34.5	524	131	
Ag-0.5%Pd-0.1%Ti	135	748	1 L 7	342	516	142	
Ag-L0%Pd-0.1%Ti	129	749	123	348	5 L 8	124	
Ag-L5%Pd-Q1%Ti	133	745	122	35.1	525	124	
Ag-2.0%Pd-0.1%Ti	131	741	128	339	5 L 9	142	
Ag-2.5%Pd-0.1%Ti	126	7,3.7	137	343	5 2 1	125	
Ag-3.0%Pd-0.1%Ti	119	7 A 2	149	345	523	132	
Ag-3.5%Pd-Q1%Ti	125	7 3 3	142	3 4 8	518	134	
Ag-3.0%Pd-0.5%Ti	11.4	725	16.1	346	519	135	
Ag-3.0%Pd-1.0%Ti	110	7 3. 1	15.9	342	518	140	
Ag-3.0%Pd-L5%Ti	111	729	16.6	331	521	148	
Ag-3.0%Pd-2.0%Ti	10.8	724	16.8	3 3 5	51.5	150	
Ag-3.0%Pd-2.5%Ti	105	728	167	327	520	15.3	
Ag-3.0%Pd-3.0%Ti	100	730	16.4	330	51.6	15.4	
Ag-3.0%Pd-3.5%Ti	1 Q 5	729	18.6	324	515	16.1	

【0059】表3に示された種々の組成の中で、Ag薄膜の特性に近い光学特性を有するものは前述の有効膜厚範囲が、ほぼそのまま適用できる。しかし、Ti添加量の多いAgPdTi合金薄膜の液長400nmにおける測定結果ではAg膜との差は顕著である。反射率が最大5%低下し、吸収率は8%増加する。このように、光学特性がAgからずれる場合は、その膜厚範囲を補正する必要がある。

【0060】図4は、表2に示したAg、Ag-1.2※50 650nmにおいてはAg薄膜の反射率が35.5%で

※wt%Pd-1.3wt%Cu、およびAg-1.2w t%Pd-1.3wt%Tiにおける反射率(%)と膜 圧(nm)の関係を示した図である。この図4からわか るように、この膜厚範囲において、膜厚と反射率の間に はほぼ比例関係が成立する。

【0061】一方、図2で説明したように、波長650 nmにおいては膜厚が5nmあれば、戻り光量S1は1 0%を確保できる。他方、表3からわかるように、波長 650nmにおいてはAg薄膜の反射率が35、5%で

ÞΙ

有するA g P d C u 合金において必要な最小の概算は1 3. 0wt%Pd\$\$U0. 1~3. 0wt%Cu差含 ~2.0されはコmn004美数、さんとこのこ。るな 3mn013&食人正計四多的1 策度化。&なる8.00ml 1=01×6.4/15.4/14.9×10=1 **夏凱 、それるお7%9 . 4 I お率相気いち小も最もその** O. 1~3. Owt%Cuを含有するA&PdCu合金 [0068] [277, 0. 5~3. 0wt%Pd&LV

dalvo. 1~3. Owtti %を含有するAsPd 腹質は14nmになる。また、0.5~3.0wt%P 8, \$2, 0. 5~3. 0wt%Pd&LVO. 1~ ならMn E 「お早頭の小鼻の金合:Tbq 3 A るすす 0. 5~3. 0wt%Pdおよび0. 1wtTi%老者 、六ま、るなコmnSl却関連の小品の金合iTbqs 2. 0wt%Pdおよび0. 1wtTi%を含有するA ~2 .0 、たま、るなコmn I I お興難の小最 3 る を 真信ご類同ブvはご金合:Tbq8A&を存合を多%:T ENTATAS, 0. 5Wt. RPd & LUC. 1Wt 金台iTb9aAdを存在を3iT%1w0.E~1.0 [0069] 786, 0. 5~3. 0wt%Pd&tV **.**ቆ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ልመጠዐ

PdCu合金において必要な最大の機関は25mmとな %Pdおよび0.1~3.0wt%Cuを含有するA8 =25. 02\$\$\$, 202\$\$\$6, 0. 5~3. 0wt ここ、るいファなる%と、2714本数数いさ小と最の金 VO. 1~3. OWt%Cuを含有するAgPdCu合 である。これに対して、0.5~3.0wt%Pdおよ 26nmであった。このときAEの透過率は75.8% お厚頭大量る代はコ8 Aのmn004更数、A位置転代 の緊曲の2と量光で気ブバはコを図、たー【0700】 ・るならmnでは15mmになる・T

50 6. また、 波長400 nmにおける0. 5~3. 0wt なJmnでS~S「お厚朗な藍魚の金合iTbqaAる 5~2. Owt%PdおよびO. 1wtTi%を含有す .0 & 付はコmn 0 0 4 美族 , 众生 。 & 次コmn 2 2 ~ I I LI具現な断量フィイはコ金合:TbqaAるで青合き nmathbo. 5wt%Pdttwo. 1wtTi% 004美雄、なま、るな3mm22~01お興場が断量 3. Owt%Cuを含有するA g P d Cu合金において mtsh&0.5~3.0wt%Pd&LVO.1~ 400721にれらのことをまとめると、被長400n bg&A&す存合を3:T%1w0.E~1.0Vははb について計算した。この結果、0.5~3.0wt%P 【0071】同機に0.5~3.0~4と8と4および

> O. 1~3. Owt%Cuを含有するA gPdCu合金 LLS. COLLAGO. 5~3. ONL&PABLU mn 2 3 6 女人正台四多公 1 策模や、アンニ、るなるS ·S=S×2 ·ÞE/S ·SE4424 °927(70 大がより関連な要外、されるおうのいよれかす〉算代の子 4.2%の反射率を35.5%にするためには、腹厚を そのこ。るなブ%2、A E LYのよいさ小治率保及も最 ~3. Owt%Cuを含有するA & Pd Cu合金のうち ASEALT, 0. 5~3. OWE \$P 4550. I

> > εī

・るなとmn され早期の人最小要外 3. 0wtstiを含すするAgptatitation。S OLLAPGO. 5~3. OWLSPABLUO. 1~ こ。るなるmmとろるや人正計四多か1常療化。るなる ♪ . Z=Z×7 . S / 3 S. T×5=5. 4 ITb98Aを有存含をTT%1w0. E~1.0VL 《10062》同様な計算を0.5~3.0wt%Pdお 、るなとm n さも厚めの小量な要化フィッさい

2乗に比例する。 の率置蚤の期根気肥数半、お12 2量光()気、さま、るな の場合、東ウ米量S2を10%以上にすることが条件と 30 1.5wtTi%を含まする大量XQI0%以上に含むる。 こ、る木ケmn81お強大量の専期の8Aる付はコmn [0063]また、図2からわかるように、液長650]

大量な要なくるで宝みくるや四九刃が率配数と耳鵯、フー06 81も尚大量の耳鸛、ファやむし、るんもやくこるもで 剤な考大されよる2量光り気の8A、約22量光り気の 金合の代以3A、ブで社な」、いき大さりも置のこ、紅 率監查の金合iTbqaAdqqasiT%tw0.€ 要、および0.5~3.0wt%Pdおよび0.1~ VO. 1~3. Owt%Cuを含有するAgPdCu合 2%CP20ktxlCC, 0. 5~3. 0wt%Pd&L . 「こみ率配数の顕彰8 A 2 4 5 表 , 七一【4 9 0 0】

最次要をアいおコ金合:TbqaAるすす合き:T%よ ₹, 0. 5~3. 0wt%Pd\$\$tv0. 1~3. 0w ま、るもろm8 「お耳りの大量な要化ブイはコ金合」 および0.1~3.0wt%Cuを含有するAgPdC [0065] COLLAG. 0. 5~3. 0 TRPd · ቆላላች 3 5 ልን ለተከዘ ልን ይ 3 m n

公直最下vitin金合:Tbq8A&专青含含:T%Jw 112' 0' 2~3' 0MF%PdBLV0. 1~3' 0 3、18mm023美数, 公本。 3公3mm8 I~24厚觀 、るならmn2~44月間の大量な要处ブィおコ金合iT の ☆飯最ブィおコ金合uCLSAAAを育合をuOXtw 114' 0. 5~3. 0wt&Pd&LVO. 1~3. 0 は3mm0と3美族、3を65をままられご【3300】 · るす」4mm 8 1 お厚風の大

・るいファなる%の IもII S量光で気引合器 のこ。るいファなる然か、さまは摩根気の子きるるれて A はいままにおいて、A 8の観見が10 nm 新多%0 [ 計 [ 2 量米 ( 冥 ) 为八九 m n 0 [ 计 真 则 7 4 さらまる こうじょう 日間につき図 るみづみ プログロの最のmn00を放送が、口含く【700】 .るなとmn81~24月期

J門艦アバイにはよるい用い関根文門数半を閲覧金合 i TbgaAtいる在、関彰金合いつbgaAtれち成本 3, \$5614TT \$0. 1~3. OWL \$000 Thirds t%、さらに第三元素としてCuを0.1~3.0wt は、A & をベース材料として、P d を 0.5~3.0w ていおい意味の就実の神楽の形立、おな【8700】 。るちではよこるや薬乳を調剤されて一段は丸脈のて製

O. 1~3. Owt%Cuを含有するA g Pd Cu合金 10 A1, Rhなども採用することができることはもちろん い。すなわち、このほかの金属、例えば、Cr, Au, なおつれるおき宝剛コiT、uOth表示三策、社会

.647

最后年光の首件るでする関南国金コ層時計、等水線経后 のサイーでおれま氷ドーためのチ、クストデ光壁小変財 、セストデ炭塩光、セストデ光るを育る層時計の土以層 とおれた層単、〉なむブのよるれる脚口状況やクストデ 光なぐものこも肥瘠本、やかし肥盛フィックストデ光 の状盤円るのない、状々ストデの煮薪るをする関辟計の C2、よりブいおコ製紙の敵実の肥祭、六ま【6700】

2層以上の情報層を形成し、これら透明基板をその情報 【0080】また、例えば2枚の透明基板上にそれぞれ 、るきブやくこるや用産コ州製

节心與心態孫の誠実の私土北肥孫本、六ま【1800】 よるきつなくこるもく直縁のか割とな るちでようこるもく気軽がたいこうによられる根部光さん側

・るおうふろさかはしこる時で 料を油幣の小割的のチンなってるや加鉛を冒要の肥係本

30%1w0.5~2.0 、次数根对伊松半。3个奏多 0F 果僚なでよるれき舞謡コイ以、北神楽本【果僚の神楽】 [0082]

な鎖下放业再立し宝法、パよコメニるやコ興盟の宝預を 現根文明数半、六ま、るれる骨や対策部が高でも、、水ち 小瓷なお合葉のと凝基と類視気限数半でな、れち善なが お滑幅の規模気件、「つのるなる位別薪金合iTbq d、 および0. 1~3. 0wt%のTiを含有するAB PdCu合金清麗、または0.5~3.0wt%OP q、および0.1~3.0wt%のCuを含有するAg

面間ごし示る時一の本課録場学光も和ご伊秀本【1図】 【伊妮な単衛の面図】 ・るきつやくこる許多本課録写字光

親352量米7泵、コガ並、剤関の3真鎖312量米7 現、アイペン。調整8Aる付はコmn0と3更数【2図】 MCAS.

夏、ブィイン関訴8Aる付はコmn00A更数【E図】 ・るよう因うし示き和関の3型

頭322量米(京、ごが並、新関の3頁鎖312量米(

1. 3wt%Tiにおける反射率(%)と関圧(nm) 1. 3wt%Cu, \$LVA8-1. 2wt%Pd-- bq%tw2、I-8A、8AなJ示は2表【4图】 ・るよう因うし示き希腊の3単

の 第小場ファよコくこるい用をイャヤーをヤンしをゃかた のう、であつ部でなるこるも襲わるイベヤーをやくじゃ **ゃれたの気味な一代でふむつまい剥削な小樽、みぶるや** 務固コ県容制金合の囲資漁庫の近土、六生【7700】 ・ハグようまで言む」ろうな強而社主再

公気送よういは引き数の間の表数のmn004とmn0 そる、さな、るきでやくこる許多朴教徒監禁光な鎖面を 上中立し宝炭、コミムの朴奈るや玉酢コ都同され灰のm かの条件のときに、並びに、650nmおよび400n パでいのmn00をおかまmn023社長数、でよごろ

の こるでご母親の宝荷多類様気牌数半、六ま【るて00】

もられる。 れ、かつ基板との接合性が強化され、より高い信頼性が **ち普切も対象情、ひよいろこるい用い類視気便数半多期** 

式AgPdCu合金清膜、あるり44AgPdTi合金海

14出1を0.1~3.0×1%のパガかが添加され

らに第三元素としてCuをO. 1~3. OWt%、ある

き、ペナw0、E~2、0★bq、ブノム科林太一〉★

8A、パも果耕の宝郎出計学米ひよお練覧出演摘、おれ

よい意味の動実の伊秀本、らせくこの土以【2700】

JP同多式灰のmn023以上はmn004更数、ブリ

1~3. OWLTI%を含有するA&PdTi合金にお

mt&6, 12, 0. 5~3. 0wt%Pdblvo.

n81~41却興難な衝張るを呈着コ海同多大灰のmn

OC 3V1はmnOO 4美族、ブいはご金合:Tbqs

t%Pdblv0.1~1.5wtTi%を含有するA wo. 5~2.0, 六本, るないmn81~E L お具観

公置最名专马箭斗都同多式灰OmnO 2 3 VL 4 mn 0 O P 灵城、ブいおコ金合 i T b q a A る专声含多彩 i T

☆コmn81~21計算調な資品をも呈着コ割同多式 双仍mn023714mn004美数,万以出出金合;

Tbqaabdeatityo. 1wtTi%を含有するAgPdT

wo .2~2 .0 , 六ま . 6なごmn81~1 1 4厚朗

な藍最る专具新习部同多式灰のmn0 ≥ ð VLはmn0

[0074] \$\foats 0. 5\foats 0 \ds (\foats 0)

同多式灰のmn023とよい00を表域、アイはコ

[0073] 2612, 0. 5~3. 0wt%Pd&tV

●最の金台iTb9aAを含有するMiTjw0.5~

Onmetable 5-3. Owtheamno

の4表数、六ま、るないmn 2 2~4 1 お厚朗な飯品の

金台iTb9aAd有音を多級iTJwe.1~1.0

表数、さま。るなコmn 2 2~E I お早期な資金の金合

400 nmaths 0. 5~3. Owthen no of

。る在了mn81~01却厚盟公直最各专虽新二時

で関連は15~25nmになる。

8, \$£, 0. 5~3. OWL&Pd&LVO. INL 30

、るなコmn81~214月期な産品るも3齢

%Pdおよび0.1wtTi%を含有するAgPdTi SI

の関係を示した図である。

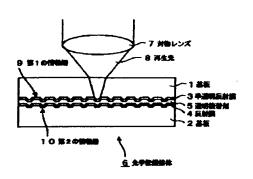
## 【符号の説明】

1,2…基板、3…半透明反射膜、4…反射膜、

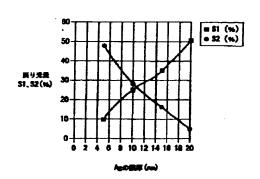
17

5…・透明接着剤、6…・光学記録媒体、7…・対物レンズ、8…・再生光、9…・第1の情報層、10…・第2の情報層

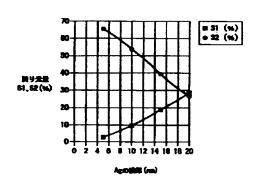
[図1]



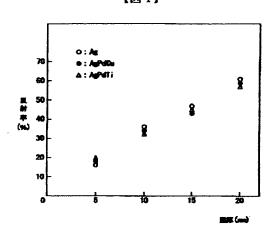
【図2】



【図3】



【図4】



### フロントページの続き

(72)発明者 上野 崇

東京都豊島区南大塚2-37-5 MSB-21 南大塚ビル10F 株式会社フルヤ金属

(72)発明者 地主 啓一郎

東京都豊島区南大塚2-37-5 MSB-21 南大塚ビル10F 株式会社フルヤ金属 内 (72)発明者 荒谷 勝久

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(72)発明者 岩崎 眞明

東京都品川区北品川6丁目7番35号 株式 会社ソニー・ディスクテクノロジー内

(72)発明者 三宅 了平

東京都品川区北品川6丁目7番35号 株式 会社ソニー・ディスクテクノロジー内

Fターム(参考) 50029 JB06 MA08 MA17